PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 02-122598 (43)Dat of publication of application: 10.05.1990

(51)Int.CI. H05K 3/45 H05K 1/09

(21)Application number : 63-275812 (71)Applicant : TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing: 31.10.1988 (72)Inventor: HOSHI KENICHI TOSAKA SHOICHI

HIROOKA SUSUMU

(54) CERAMIC MULTILAYER WIRING BOARD AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a ceramic wiring board able to be burned at higher temperature than in the past and having high reliability by burning a ceramic multilayer wiring board having a conductor containing Ag or an Ag alloy on the surface and between layers of a ceramic sheet laminated in multilayers.

CONSTITUTION: Ag paste is screen-printed on a green sheet made of ceramic, wherein a viahole is formed, and at th same time the inside of the viahole also is filled with Ag paste. A plurality of sheets like this are piled up to be pressure-fixed for being laminated. An unburnt ceramic board made in this way is heated in the atmosphere to be given debinding treatment. Next, nitrogen gas is introduced into a furnace for being replaced by oxygen concentration under 50000ppm followed by burning in order to obtain a ceramic multilayer wining board.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998.2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP) (12)公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平2-122598

識別記号 庁内整理番号 F I

(43)公開日 平成2年(1990)5月10日

H 0 5 K 3/46 H 0 5 K 1/09

(51) Int. Cl. 5

技術表示箇所

審査請求 *

(全5頁)

(21)出題番号 (22) 出願日 特願昭63-275812

昭和63年(1988)10月31日

(71)出願人 999999999

太陽誘電株式会社

(72) 発明者 *

^{(54) 【}発明の名称】セラミツク多層配線基板とその製造方法

^{(57) 【}要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

【特許請求の範囲】

(1) 多層に積層されたセラミックシートの表面及び層間にA 展若しくはA 原合金を含む内部導体を有するセラミック多層配線基板に於いて、セラミックと導体が低酸素濃度雰囲気中で施成された事を特徴とするセラミック多層配線基板。

1

- (2) 未焼成セラミックシート上に、Ag若しくはAg合金を含む導電ベーストを整布し、これらセラミックシートを積層して焼成するセラミック多層配線基板の製造方法に於いて、焼成雰囲気を伝酵素濃度雰囲気とする事 10を特徴とするセラミック多層配線基板の製造方法。
- (3)ベースとなる絶縁性シート上に、絶縁性セラミックベーストとAg者しくはAg合金を含む導電ベーストを交互に塗布し、得られた視局体を焼成するセラミック多層配線基板の製造方法上於いて、焼成雰囲気を低酸素膜皮雰囲気とする事を特徴とするセラミック多層配線基板の製造方法。
- (4) 前項特許請求の範囲第2項または第3項の何れか に記載の低酸素濃度雰囲気が、50000ppm以下の 酸素濃度雰囲気である事を特徴とするセラミック多層配 20 線基板の製造方法。

.

3

旬日本国特許庁(JP)

00特許出願公開

●公開特許公報(A) 平2-122598

❷公開 平成2年(1990)5月10日

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5 頁)

公発明の名称 セラミック多層配線基板とその製造方法

②特 顧 昭63-275812

❷出 顧 昭63(1988)10月31日

13代 理 人 弁理士 北條 和由

引 報 發

セラミック多類配線基板とその製造方法

特許別求の範囲
(1) 各質に取用されたセラミックシートの矛而及

1. 智則の名称

び屋間に Ag むしくは Ag 合金 を含む 内部 平 体 育する とうとうと タルタ 金 高 版 に 於い で 成 さ う ミック 多 最 配 歯 素 版 に 於い で 成 さ っとック と 専 作 が 私 産 者 歳 皮 写 固 及 市 産 板 よ れ た 事 を特 像 と す る セ ラ ミック 多 周 配 論 蓋 板 。

(2) 未額減セラミックシート上に、AFおしくは AFの企会なか事場ペーストを整有し、これら セラミックシートを数回して加減するとラミッ クチ四配相互従の製造万法に対いて、減収評価 気を振慢素配度等回気とする事を特徴とするセ ラミック多形理算を終めました。

(8) ベースとなる物能性シート上に、総縁性セラ ミックベーストと人を若しくは人を合金を含か 単型ベーストを交互に始め、併られた収益と を検索するセラミック多面配線基板の製造力は に於いて、機械系頭及を低級素値を返りとす る事を特徴とするセラミック多類記録益板の製 強力法。

(4) 前項特許資本の範囲第2項または第3項の何 れかに記載の低酸素濃度等間気が、60000ppa以 下の機能製度等間気である事を特徴とするセラ ミック多類配線基板の関密方法。

3. 発明の詳細な最明 [産業上の利用分野]

本発明は、As若しくはAsーPd専件を配 継事件して使用したセッミック多類配算基板と その製強力法に関する。

【従来の技術】

電子経路の小型化、高度放化に伴って、多型 起線蓋をが多く提用されている。なかでもセラ ミック多型配線基準は、配線の高速放化が可能 なため、広く使用されている。 このセラミック多型配線基準が広く使用され

るに伴い、これに対する経緯コストの低級の要型が再まり、この受望を満たす為に、様々な問題が再まり、この要型を満たす為に、様々な問題が進められている。例えば、低温機能可能な

特開平2-122598 (2)

生 9 1 - 9 年料の開発を思り、これにより協議 費用を低下させたり、配理等件を比較的低級的 の金属を主称とするペーストで形成する事が出 水るようにする等の対策がその代表的な例である。 これにより、配理延延として必要とされる 特性を維持したまま、製造費用の削減が基本ら れ、その政策として、コストグランンが取られ でる。

5

(現明が解決しようとする舞蹈) セラミック多類配御高度の耐思等は2、3、 4を形成するための材料となる印刷知のの環ベ ーストとしては、形成された時年2、3、4の 底域値が低い切、及び付用の入手が比較的背景 である間等の理由により、一分子が比較的背景 である間等の理由によって、メール・一般に用 いられている。 A まベーストを用いて目標パターンが印刷する

れたセラミック多面配数高級は、大気中で85 0~900で起放の電販で地域されている。これは、人をの職点が約880で地域された88 00で以上の製成で超減すると、人をがセラミック中に拡張し、これが周囲でセラミック地 雑姓の低下や、回転を映成している等件の低低 級の男大を担くためである。

しかし一方において、多四配線基板を構成するセラミック路線材料を、850~800でという低い温度で構成しようとする場合は、セラミック材料の中にガラス成分を多く含ませなけ

ればならないため、焼成後の統折強度が低下す るという問題が生じる。

このような欠点を解析しようとして扱るられた手段に、単ペーストとして人まーP d 合金を主体とするものを用いて、高板を図数数、これを900~1000での国底で傾成する方はがある。しかし、現体として人まーP e 合金を用いた場合、単体に入まる用いた場合とは受けたして、国際を掲載する等件の抵抗値がある前以上も高くなる言う欠点があり、振られた分野にしか利用の無なが、

本発明の目的は、上記課題を解領する羽がで きるセラミック多類配施 基根とその製造方法を 機像する形にある。

[舞蹈を解消する為の手数]

すなわち、上記目的を連集する為の手段の受験は、ホード、多型に表現されたセチラミックツートの表面及び原際によま石しくはみまる会会をお紹在を存するセラミック多型配線基底に放いて、セラミックと専体が低酸準線直接配気中

で焼成されたセラミック多層配線基板である。

第二に、来後成セラミックシート上に、A s むしくは A s 合立を含む 年間 ペーストを始 がし たわるセラミックシートを裁罪して始成するモ ラミック多面配線返収の製造方法に於いて、始 係事間交を経験業績支援対象とするモラミック 多類配解 基本の製造力法とさる。

項目に、ペースとなる制度性シート上に、始 発性セラミックペーストと人まざしくは人まら を含む事型ペーストを変更に適さし、何られ た 製度体を施謀するセラミック多層配線基板の 割減方候に於いて、鉄線雰囲気を低階無限成等 割気とするセラミック多層配線基板の製造方法 である。

さらに、上記低酸素は、具体的には50000ppa 以下の酸素濃度雰囲気であるセラミック多型配 酸基板の製造方法である。

[fr 17]

A 写着しくはA まを含む導電ペーストを、大 気中より十分酸素の調度が低い雰囲気、より具

特開手2-122598(3)

体的には監察線度50000ppm以下の雰囲気中で提 速すると、Agの話性が低下し、焼成時にセラ I - ク中へのAgの転胎が極度に換えられる。 このため、、大気中におけるAgの頭点若しく はAg合金の間和韓温度に近い温度で壊成して も、セラミック蒸仮の中へAgが拡放しにくい。 従って、地域温度を900で以上にしても導 体の低抗値が増大せず、また絶縁性セラミック の絶縁抵抗も低下しない。

7

【奖 施 例】 次に、本発明の具体的な要施例について評価

に設別する。

(安施例1)

A1.0.#45 mm%, SIO. #35 mm %、 B + O a が 8 印 型 %、 C a O が 5 虹 型 %、 M g O が 3. 5 重 型 %、 C r . O . が 3 重 量 %、 L 1.0 がり、5重量%からなるセラミック収料 始末と、トルエン、エクノールが1対しの混合 治既中に、オリビニルブテラールを溶解した有 嫌パインダと、 ジプテルフタレート (可型用)

と、オレイン酸(分散剤)とをボールミルで鼠 合し、セラミック駅料のスラリを用意した。

このスラリを真物型和機で最初した後、これ からドクターブレード法によって、厚さ250 μmの長尺なグリーンシートを形成した。 この グリーンシートを所定の大きさ、例えば50m m×120mmに切断し、このシート上に直答 200μmの賃貸孔を収数形成してパッイナホ ールを料成した。

またこれとは別に、エチルセルローズをテレ ピネオール溶剤で溶解したパインダ中に、Ag 数末(比較顕敬1. 53 4/8)を加えて経緯 し、Agペーストを作った。

筒紀パァイアホールを形成したグリーンシー ト上に、前配Agペーストをスクリーン印刷し、 これと目時にパッイアホールの内部にもAgペ ーストを充填した。 このようなシートを複数枚 重ねて、90℃に保湿したまま、200kg/ e m * の圧力で圧登した。

こうして作られた未焼成のセラミック基板を、

まず大気中で、3.℃/minの温度勾配で窓場 から800℃まで発記させ、縫いて800℃の 温度を30分間保持し、その後-10℃/mi nの温度勾配で容温まで冷却し、雌パインタ集 理を行った。

次ぎに枦内に豊齢ガスを収入し、これで枦内 のガスを吐換した後、20℃/minの温度勾 配で窓型から820でまで非過させ、疑いて9 20℃の温度を10分間保持した後、-20℃ /minの温度勾配で強級まで冷却した。 この 時のが内の酸素に皮をジルコニア式酸素溶皮計 によって測定した結果10ppmであった。

Dionitrachtest .. / ABBBB 板の配換板柱を推定し、 前胱板柱準を求めた制 果は1. 5mg/口であった。また、線側の絶 緑板板は全て1×101°Ω以上であった。

上記実施例した於いて、淡成時の炉内雰囲気 の窓影ガスと空気ガスとが500;しの斜合で 混合された混合ガスに代えた事以外は、剛実施

倒しと同様の条件でセッミックを別配線以近を 要遊した。 この時の炉内の酸紫濃度は420 p 0 m T & ~ P.

これによって製造されたセラミック多形配線 基板の配線の両数低低率を求めた結果は1、6 カロノロであった。また、 提問の絶疑抵抗は命 て1×10 10Ω以上であった。

(事業報名)

上足支施例!において、焼成時の炉内労闘気 を、 観點ガスと空気ガスとが20: 1の割合で 異合された混合ガスに代えた事以外は、同窓施 例1と関係の条件でセラミック多四配線は仮を 製造した。この時の炉内の酸紫線度は10,0 00ppmであった。

これによって製造されたセラミック多層配線 基板の配数の函数抵抗率を求めた結果は2. 0 m0/口であった。また、線向の絶縁抵抗は全 て1×10™Ω以上であった。

(双路器4)

上記実施例1と同様の方法で、焼成時の炉内

特局年2-122598 (4)

10

雰囲気を重楽ガスと党気とも3. 2: 1の割合 で混合された混合ガスに代え、それ以外は何実 進択!と関係にしてセラミック多点配数以板を 創作した。この時の経成的の節内層室道度は50 000000 T A . t.

. . . •

これによって製造されたセラミック多層配線 基板の配線の耐低低低率を求めた約果は3. 0 mg/口であった。また、毎日の絶数抵抗は企 て1×10Ωパリ上であった。 (比較供1)

上記実施例1において、壊成時の炉内労開気 を大気中とした事以外は、上記実施例1と同様 の条件でセラミック多数配製基板を製造した。 この時の節内の散影類度は21%であった。 これによって製造されたセラミック多規配線 基板の配線の面積低抗率を求めた結果は4. 2 mQ/口であった。 また、 疑問の絶縁抵抗につ いては、一部が1×10° Q以下であった。 (突旋倒5)

上記裏施例!に於いて、セラミックは収を形

成するセラミック原料数末の報底を、AIェO: # 4.8 mm % SiO, # 3 4 mm % B.O. が7世世光、CaOが4世世光、MgOが3. 5 重 重 米、 C r a O a が 重 要 米、 L i a O が O. 5重量%に代えた引と、 重点温度を950℃と した邪以外は、 闘変追倒 1 と間雄にしてセラミ ック多四配雑茄板を製作した。 これによって製造されたセラミック多別配算

西极の配料の面對板被車を立めた数型は1. 8 m Q / 口であった。 また、 祭間の絶疑抵抗は、 # T 1 X 1 0 1 2 0 11 1 7 8 a t.

(比較例2)

上記窓道側5に於いて、協成時の炉内を明気 を大気中とした事以外は、 間変集例5と間径の 条件でセラミック多型配線器板を製作した。こ の結果、セラミック証板の瞬間に形成された内 部配額は全て新級していた。

(取集保息)

上記事施供した於いて、セラミック延収を移 成するセクミック図料粉束の制成を、Al.O.

#52 8 8 %, SiO. #32 8 8%, B.O. #8 22 2%, CaO#3 22 2%, MgO#3. 5 重量%、Cr.O.が3 重量%、Li.O が O. 5重量%に代えた事と、Agが82重量%、P dが8或量%からなる将電粒子を主体する将電 ペーストを用いた印と、焼成料度を980℃と した群以外は、同災施例1と同様にしてセラミ ック多数配線及板を繋がした。

これによって製造されたセラミック多形配線 基礎の配線の面積低放率を求めた数型は5. 1 mQ/口であった。 また、 森岡の絶縁紙抜体、 全て1×1010以上であった。

(比較明3)

上記製施術8に触いて、 透成時のが内容側気 を大気中とした形以外は、 同変質例8と同様の 条件でセラミック多層配線基板を製作した。 こ の結果、セラミック基板の距離に形成された内 部配線は全て斯袋していた。

(突胎例7:) 上紀実施得した於いて、セラミック延振を形

成するセラミック原料粉末の料成を、AI+O+ #40 mm% SiO. #36 mm% B.O. **が11** 1 2 2 %、 CaOが8 正 2 %、 MgOが3. 5 田田米、Cr.O.が3 田田米、Li.O が0. 5重量%に代えた罪と、嫌戒温度を890℃と した事以外は、上配実施例[と関係にしてセラ ミック多数配線基板を製作した。

これによって製造されたセラミックを例配録 基板の配線の電磁抵抗率を求めた結果は 1. 6 mQ/口であった。また、韓間の絶縁抵抗は、 全てI×IO™Ω以上であった。 [Deposes]

以上説明した通り、本発明によれば、Ag若 しくはAg☆白を提供としたセラミックを開発 製芸板を、従来より高い製度で焼成する非が可 備になる。 これによって、 娘成温度を低くする ために、セラミック芸板の中のガラス成分を増 加させて、その抗析強症が低下するという奈容 がない。しかも、将体のセラミック基板への拡 鹿も抑えられるため、配線基板の絶縁性を貫く、

特局平2-122598 (6)

代 班 人 介理士 北條 和由